EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

05291727

PUBLICATION DATE

05-11-93

APPLICATION DATE

14-04-92

_APPLICATION NUMBER

04093231

APPLICANT: HITACHI CHEM CO LTD;

INVENTOR: SAITO MANABU;

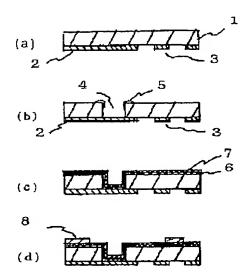
INT.CL.

: H05K 3/06 H05K 3/00 H05K 3/42

H05K 3/46

TITLE

MANUFACTURE OF WIRING BOARD







ABSTRACT :

PURPOSE: To manufacture a highly accurate and fine wiring board whose connection reliability is excellent by removing a soot-like smear which has adhered in a hole working operation by means of an excimer laser.

CONSTITUTION: A wiring part is worked, by means of a subtraction method, on a copper foil on one side of a two-layer metal-clad film which is constituted of a polyimide film 1 and the copper foil 2. A prescribed wiring pattern 3 is formed. The face of the polyimide film 1 is irradiated with an excimer laser; a non-through hole 4 which reaches the copper foil 2 in the wiring pattern 3 is formed. A low-temperature plasma treatment which uses a mixed gas of oxygen gas and a gas containing fluorine is executed; a soot-like smear 5 which has adhered to the peripheral part of the worked hole is removed. A titanium layer 6 and a copper layer 7 are formed continuously on the face of the polyimide including the inside of the non-through hole 4. A plated resist is formed; a wiring pattern 8 is formed by a copper sulfate plating operation; the plated resist is removed; after that, the copper layer 7 and the titanium layer 6 in parts where the wiring pattern 3 is not formed are removed.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-291727

(43)公開日 平成5年(1993)11月5日

(51)Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
H 0 5 K	3/06	Α	6921-4E		
	3/00	N	6921-4E		
	3/42	Α	7511-4E		
	3/46	N	6921-4E		

		審査請求 未請求 請求項の数3(全 4 頁)
(21)出願番号	特顯平4-93231	(71)出願人 000004455 日立化成工業株式会社
(22)出願日	平成 4年(1992) 4月14日	東京都新宿区西新宿 2 丁 1 番 1 号 (72)発明者 坪松 良明
		茨城県つくば市和台48番 日立化成工業株 式会社筑波開発研究所内
		(72)発明者 斉藤 学 茨城県つくば市和台48番 日立化成工業株 式会社筑波開発研究所内
		(74)代理人 弁理士 若林 邦彦

(54)【発明の名称】 配線板の製造法

(57)【要約】

【目的】エキシマレーザによる穴加工時に付着したスス 状スミアを除去し、接続信頼性に優れた高精細配線板の 製造を可能とする配線板の製造法を提供する。

【構成】ポリイミドフィルムと銅箔とで構成される2層 メタルクラッドフィルムの片面銅箔をサブトラクト法に より配線加工して所定の配線バターンを形成した。ポリ イミドフィルム面からエキシマレーザを照射し、配線パ ターンの銅箔に達する非貫通穴を形成した。酸素ガスと フッ素含有ガスとの混合ガスを用いた低温プラズマ処理 を施し、加工穴周辺部に付着したスス状スミアを除去し た。非貫通穴内を含むポリイミド面にチタン層及び銅層 を連続形成した。メッキレジストを形成し硫酸銅めっき により配線パターンを形成し、メッキレジストを除去し た後、配線パターンが形成されていない部分の銅層、チ タン層を除去した。

10

20

【特許請求の範囲】

【請求項1】A.絶縁樹脂基材の所定の位置にエキシマ レーザにより所定の穴を設ける工程と、

- B. 酸素ガスとフッ素含有ガスとの混合ガスを用いた低 温プラズマ処理を施す工程と、
- C. 穴内を含む絶縁樹脂基材表面に金属層を形成する工
- D. 絶縁樹脂基材表面に所定の配線パターンを形成する 工程と、

を含むことを特徴とする配線板の製造法。

【請求項2】銅箔上にポリイミド前駆体を塗布し、加熱 によりイミド化してなる片面銅箔付ポリイミドフィルム の所定の位置にエキシマレーザにより銅箔に達する非貫 通穴を設ける請求項1記載の配線板の製造法。

【請求項3】混合ガス中の酸素ガスの分圧比が0.3~ 0.9である請求項1または2記載の配線板の製造法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、高密度の配線を可能と する配線板の製造法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、電子機器の小型化、薄型化の傾向 はますます強まっており、配線板に対する高密度化への 強い要求がある。これに応えるものとして、ライン幅が 50μm以下の微細配線を有する高精細フレキシブル配 線板を多層化した高密度多層配線板が提案されている。 こうした高精細フレキシブル配線板では、層間接続穴と して直径50~200μm程度の微小穴が必要であり、 従来のパンチング加工に代わってエキシマレーザによる 微細穴あけが検討されている。エキシマレーザは、他の 30 レーザ(炭酸ガスレーザやYAGレーザ)と異なり紫外 領域に波長を有するため、光子エネルギーが高く、高分 子の化学結合を直接解裂させることにより直径30 µm 程度の超微小穴加工も可能である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、エキシ マレーザによる穴あけでは髙分子の結合解裂に伴って発 生したフラグメントと推定されるスス状のスミアが穴か ら飛散する際に穴周辺部に付着し、後工程の穴内金属化 よる穴加工時に付着したスス状スミアを除去し、接続信 頼性に優れた高精細配線板の製造を可能とする配線板の 製造法を提供するものである。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、A. 絶縁樹脂 基材の所定の位置にエキシマレーザにより所定の穴を設 ける工程と、B. 酸素ガスとフッ素含有ガスとの混合ガ スを用いた低温プラズマ処理を施す工程と、C. 穴内を

含む絶縁樹脂基材表面に金属層を形成する工程と、D. 絶縁樹脂基材表面に所定の配線パターンを形成する工程 と、を含むことを特徴とする配線板の製造法である。 【0005】図1(a)~(f)は本発明の一実施例であ るフレキシブル配線板の製造法を説明する断面図であ る。ポリイミドフィルム1と銅箔2とで構成される2層 メタルクラッドフィルム (日立化成工業 (株)社製、商 品名MCF 5000I) の片面銅箔をサブトラクト法により 配線加工して所定の配線バターン3を形成した(図1 (a))。次に、住友重機工業(株)社製エキシマレー ザ加工機(INDEX 200 型)によりポリイミドフィルム面 からエキシマレーザを照射し、配線パターンの銅箔2に 達する直径50μmの非貫通穴4を形成した(図1

2

(b))。表1にエキシマレーザ加工条件を示す。 表1 エキシマレーザ加工条件

_				
	項目	単 位	条 件	
	出力	W	50	
	周 波 鋑	Hz	200	
	パルス照射回数	回/穴	120	
	邛冲"一密度	J/cm²	1.0	

次に、ヤマト科学社製プラズマエッチング装置(PR-501) A型)に設置し、表2に示したプラズマ処理を施し、加 工穴周辺部に付着したスス状スミア5を除去した。

表2 プラズマ処理条件

項	目	東	位	条	Ħ
ガ	ス	_		CF₄	/0 ₂
02分	圧比	_	•	0	. 7
出	カ	P	'	3	00
圧	カ	To	rr	0	. 8
処理	時間	₹	Þ	4	0

プラズマ処理は、酸素ガスとフッ素含有ガスとの混合ガ スを用いた低温プラズマ処理が使用され、フッ素含有ガ の際に問題となっている。本発明は、エキシマレーザに 40 スとしてはフッ化炭素ガスが好ましい。混合ガス中の酸 素ガスの分圧比は0.3~0.9が好ましい。次に、ブ ラズマ処理装置から試料を取り出し、日本真空技術 (株)社製スパッタリング装置 (MLH-6135)を用いて表 3に示した条件で非貫通穴4内を含むポリイミド面にチ タン層6及び銅層7を連続形成した(図1(c))。

表3 スパッタリング条件

	W 44-	条	件
項目	単位 一	チタン	銅
圧 カ	Torr	5×10-3	5×10-3
Ar 流 虽	SCCM	35	35
成膜温度	${\mathfrak C}$	250	250
スパック電流	A	4.0	5.0
搬送速度	mm/分	600	340
設定膜厚	A	300	3000

次に、スパッタリング装置内で放冷後、試料を取り出 し、ポジ型液状レジスト(Shipley社製、商品名TF-20) をスピンコータで回転塗布し(回転数:700RPM、 回転時間:60秒) た。更に、85℃で15分のプリベ ークを施した後、露光量500mJ/cm2でコンタクト露光 を行い、専用液で現像した。これにより所定のレジスト バターン8を得た(図1(d))。次に、界面活性剤溶 20 として微細配線を形成する多層配線板の製造にも適用可 液に60秒間浸漬後、純粋洗浄した試料を表4に示した 硫酸銅めっきにより厚さ15μmの配線パターン9を形 成した(図1(e))。

表4 硫酸銅めっき条件

項 目	単 位	条件
硫酸	g/l	190
硫酸銅	g/l	60
光沢剤	m1/1	5
電流密度	A/dm²	2
液 温	${\mathcal C}$	28
時間	分	10

続いて、アセトンによりレジストパターン8を除去した 後、過硫酸アンモニウム溶液(濃度:30g/1.液温:4 0℃) に浸漬して表面の銅をクイックエッチングしてチ タン層6の一部を露出させた。更に露出したチタン層6 の一部をアンモニア系溶液(アンモニア水:17ml、過 酸化水素水:170m1、EDTA:7g、純水:300m 40 8. レジストパターン 1) でエッチングすることにより片面にライン/スペー スが20 μ m/20 μ mの微細配線バターン9を有する両

面フレキシブル配線板を得た(図1(f))。本発明 は、以上のようなフレキシブル配線板の製造のみに限定 されるものではなく、多層セラミックス基板上に絶縁樹 脂層を設けた後、エキシマレーザ加工を施してブライン ドバイアホールを形成し、続いて真空成膜法などを用い て形成した金属薄層をセミアディティブ法の下地金属層 能である。また、穴内を含む絶縁樹脂基材表面に金属層 を形成する工程での金属薄層形成法も、真空成膜法の他 に無電解めっき法を適用する製造工程にも適用可能であ る。

[0008]

【発明の効果】本発明により、エキシマレーザ加工時の スス状スミアを短時間で確実に除去することが可能とな り、微小穴に於ける接続信頼性及び生産性が著しく向上 した。

30 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の製造工程を示す断面図である。

【符号の説明】

- 1. ポリイミドフィルム
- 2. 銅箔
- 3. 配線パターン
- 4. 非貫通穴
- 5. スス状スミア
- 6. チタン層
- 7. 銅層
- 9. 微細配線パターン

【図1】

